PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-250611

(43) Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.CI.

G02B 6/12

(21)Application number: 62-086411

(71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

08.04.1987

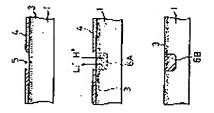
(72)Inventor: GO HISAO

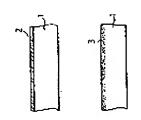
(54) PRODUCTION OF LIGHT GUIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a light guide symmetrized with a refractive index distribution and to decrease the coupling loss to an optical fiber by forming an MgO film on a substrate and diffusing the MgO into the substrate, then subjecting the same to a proton exchange.

CONSTITUTION: The MgO film is formed by vacuum deposition on the substrate 1 (for example, LiNbO3). The MgO is then diffused by a thermal diffusion method into the substrate 1 to form a diffused layer 3. A metal mask 4 is deposited thereon and is formed with an aperture 5 by a lift off method. The aperture 5 is formed to have the plane shape coinciding with the plane shape of the light guide. The Li ions in the substrate 1 are then exchange with the proton (H+) to form a proton-introduced region 6A. The mask 4 is thereafter removed to form the light guide 6B. The MgO diffused layer 3 is thus formed on the substrate surface before the proton





exchange is executed to symmetrize the refractive index of the light guide 6B. Since the refractive index is symmetrized, the coupling loss of the light guide and the optical fiber is decreased and the effective optical function device is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公開特許公報(A)

昭63-250611

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988)10月18日

G 02 B 6/12

M-8507-2H N-8507-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 光導波路の製造方法

到特 願 昭62-86411

纽出 頭 昭62(1987)4月8日

饲発 明 者 郷

久 雄

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑪出 顋 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

砂代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹 外2名

明 知 喜

1. 発明の名称

光導波路の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 基板上にMg O膜を形成する第1のステップと、このMg O膜中のMg Oを前記基板中に拡散する第2のステップと、前記Mg Oの拡散された前記基板表面からプロトン交換を行なう第3のステップとを備える光導波路の製造方法。
- 2. 前記基板はLi Nb O3 により形成されている特許請求の範囲第1項記載の光導放路の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産漿上の利用分野〕

本発明はプロトン交換法による光導波路の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

光通信システムを構成するには、発光素子スイを構成するには、発光素子スイタンチ線路のほか、光変の出たで変が光線路でで変が、これまで電子回路で行われて更になる。これまで現する光の路部気がある。これが必要になる。これが必要になる。これが変数を表現しているののでは、光変の場合を表現である。光変のようには、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変ののでは、光変をあるが、光変をある。

プロトン交換法はLiNbO3基板を安息香酸 融液中に寝してリチウムイオン(Li^)とプロトン(H^)のイオン交換を行ない、光導波路を 形成する方法であり、通常はこの後にアニールを 行なって屈折率分布を調整している。この方法は 簡易であるだけでなく、製作した光導波路は干し 拡散法にみられたし i O₂ 外拡散の問題がなく、 また光損傷も発生し難い。そのため、光導彼路形 成の有力な方法と考えられている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、従来のし i Nb O 3 光導放路の製造 方法 で Nb O 3 光導 か Nb O 2 で Nb O 2 で

そこで、このような問題点を解決するものとして、例えば小松らによる「Mg O追拡散による Ti: Li Nb O3 光導波路と光ファイバとの低結合損失化」〈昭和61年度応用物理学会春季大

そこで本発明は、光導波路の製造方法として有力なプロトン交換法を用いて、基板中に配折率分布が対称化された光導波路を形成することのできる光導波路の製造方法を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

木発明に係る光導波路の製造方法は、基板上に Mg O膜を形成する第1のステップと、この

Mg O 膜中のMg O を基板中に拡散する第2のステップと、Mg O の拡散された基板表面からプロトン交換を行なって光導波路を形成する第3のステップとを備えることを特徴とする。

(作用)

本発明に係る光導波路の製造方法は、以上の通りに構成されるので、第1および第2のステップは基板の表面近傍に低屈折率のMg O拡散層を形成するように働き、第3のステップはこのMg O拡散層からその下方にわたってプロトンを導入した高屈折率の領域を形成するように働く。

(実施例)

以下、添付図面を参照して、本発明の一実施例を説明する。なお、図面の説明において周一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

第1図は実施例に係る光導波路の製造方法を説明するための、工程別素子断面図である。

まず、第1図(A)に示す如く基板1を用意す

次いで、熱拡散法によりMg Oを基板1中に拡散させる。このときの拡散温度は300で表板100であり、これによって基板100であり、これによって基板100であり、これに対して基板100であり、これがではないが形成される。しかのであり、ではないではないがではないがではないができる。光汐なりのであるというなどを用いることができる。

次いで、第1図(E)に示す如くリチウムイオン(Li[†])とプロトン(H[†])のイオン交換を行なう。すると、プロトンがリチウムイオンに代って基板1中に導入され、金属マスク4で竄われない領域にプロトン導入領域6Aが形成される。なお、上記のプロトン交換は例えば安息香酸の如き弱酸融液中で行なうが、リン酸等を用いてもよい。

しかる後、金属マスク4をエッチング等により 除去し、必要に応じてアニール等を行なうように すれば、第1図(F)の如き光導波路6Bが形成 されることになる。

このように木発明の光導波路の製造方法は、プロトン交換を行う前に、基板表面にMO O拡散層を形成しておくことを特徴とする。そして、これにより光導波路の屈折率分布の対称化が図られ、光ファイバ等との結合損失の低減化が達成できる。以下、第2図を用いて屈折率分布を対称化できる理由を説明する。

第2図(A)は適常のプロトン交換法により得

られる肥折率分布を示す図で、破線はアニール前 の屈折率分布を示し、実線はアニール後の屈折率 分布を示している。同図から明らかなように、い ずれも表面に近づくほど屈折率が高くなっている。 一方、第2図(B)は基板にMg Oを拡散させた 場合の屈折率分布を示す図であり、MIO Oは Li Nb Og の配折率を低下させるため表面に近 づくほど屈折串が低くなっていることがわかる。 従って、あらかじめMg Oを拡散させた基板を用 いてプロトン交換法により光導波路を形成すると、 基板の表面近傍ではMg Oによる屈折率低下とプ ロトン交換による屈折率増加が打ち消し合い、第 2図(C)のようにほぼ対称な屈折率分布が得ら れる。その結果、光導波路の風折率分布は従来法 によるものよりも光ファイバとの整合性が高くな り、光ファイバ等との結合損失は低減し、後述の 実験では約0.5 d B という良好な損失特性を得

本発明者は上記実施例の有効性を確認するため、 下記の如き実験を行なった。

まず、 Z カット Li Nb O3 を基板に使用して、 従来のプロトン交換法と本発明の製造方法とによって単一モードの光導波路を 2種類作製した。し かる後、両者に A 』電極を装荷して導波実験を行なった。第3回はこのようにして得た光導波路の 斜視図である。すなわち、 Li Nb O3 からなる 基板1に光導波路6を形成し、この上に A 』電極 10を装荷している。

かかる導放実験の結果、次のようなことが確認された。すなわち、従来のプロトン交換法で作製した光導波路では約15dB/㎝の損失が発生したのに対して、本発明の製造方法によって作製した光導波路ではわずかに1.0dB/㎝の損失であった。

この理由を第4図を用いて説明する。従来のプロトン交換法により作製した光潮波路では屈折率が表面に近づくほど高いため、光の電界分布は第4図(A)に曲線C1で示すように表面近傍に偏よったものとなる。そのために、電極10を装荷すると光は電極10に強く吸収され、従って損失

が発生する。一方、本発明の製造方法による光導 被路では、第4図(B)に曲線C2で示すように 原折率分布がほぼ対称であるため光の電界分布は 第4図(A)よりも深い位置に集中し、表面近傍 では微弱となっている。そのために、光は電極 10には始んど吸収されず、従って低損失が実現 されている。

ろが、本発明の製造方法による光帯波路においては、電極形成の際にバッファ扇の介在を不要とすることができる。従って、このような歪の問題は全くなくなる。

本発明は上記実施例に限定されるものではなく、 種々の変形が可能である。

例えば、プロトン交換に用いる弱酸融液は安息 香酸あるいはリン酸に限られるものではなく、糖 点あるいはDHの値に応じて他のものとすること もできる。また、交換に用いるプロトンは陽イオ ン化した水素に限らず、陽イオン化した重水素で あってもよい。

(発明の効果)

以上、詳細に説明した通り本発明によれば、まずMg Oを基板に拡散させた後にプロトン交換を行なうようにしているので、基板中に対称化された屈折率分布を有する光導波路を、プロトン交換法という簡易かつ確実な方法により製造することができる。

また、本発明方法により製造された光導波路で

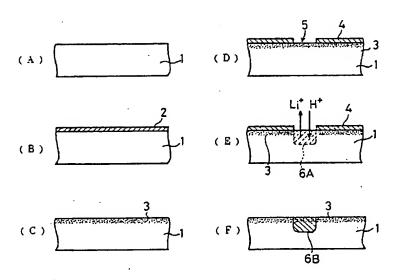
は、光ファイバとの結合損失の低減化を図ることができるだけでなく、バッファ脳不要の電極形成が可能となるという格別の効果がある。従って、 光変調器、光スイッチ等の光機能デバイス用の光 薄波路の製造方法として、極めて有効なものであ る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例方法を説明する製造工程別の素子所面図、第2図は基板中の屈折率分布の説明図、第3図は本発明の効果を確認するための実験に用いた光導波路の斜視図、第4図は基板中における光の電界分布の説明図である。

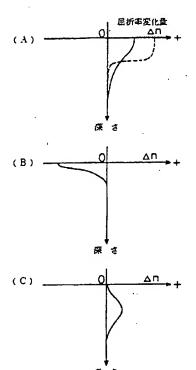
1 ··· 垫板、2 ··· M g O 順、3 ··· M g O 拡散限、4 ··· 金属マスク、5 ··· 研口、6 ··· 光導波路、1 O ··· A 』 電極。

特許出願人 住友電気工業株式会社代理人弁理士 長谷川 芳 樹



実施列の製造工程 第 1 図

特開昭63-250611 (5)



屈折军分布第 2 図

